Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕЙ ФИЗИКИ ФТФ



Группа Р3115	К работе допущен
Студент Конаныхина А.А.	Работа выполнена
Преподаватель Боярский К.К.	Отчет принят

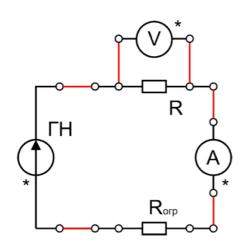
Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №3.05

«Температурная зависимость электрического сопротивления металла и полупроводника»

Цель работы:

Получить зависимость электрического сопротивления металлического и полупроводникового образцов. Вычислить температурный коэффициент сопротивления металла и ширину запрещенной зоны полупроводника.

Схема установки:



- 1. Вольтметр
- 2. Амперметр
- 3. Дополнительный резистор номиналом $R_{\rm orp} = 680~{
 m Om}$
- 4. Полупроводниковый/металлический резистор
- 5. Генератор напряжения

Измерительные приборы:

Nº	Наименование	Используемый диапазон	Погрешность
п/п			прибора
1	Вольтметр	От 0 В до 2 В	0,001 B
2	Амперметр	От 1000 мкА до 1500 мкА	1 мкА
3	Регулятор температуры	От 290 К до 392 К	1 K

Исходные данные:

Постоянная Больцмана (физическая константа):

$$k = 1,380649 \cdot 10^{-23}$$
 Дж/К $= 8,61733 \cdot 10^{-5}$ эВ/К

Результаты прямых измерений:

После получения экспериментальных значений для обоих образцов необходимо найти сопротивление, для это применим формулу:

$$R = \frac{U}{I}$$

Тогда получим следующие значения, для 1 образца (полупроводника): см. Таблица 1.

Для второго образца (проводника): см. Таблица 2.

Расчет результатов косвенных измерений:

Для 1 образца необходимо найти ширину запретной зоны, для этого найдем её для пар значений 1-7, 2-8...6-12. Сделаем это по формуле:

$$E_{g_{ij}} = 2k \frac{T_i * T_j}{T_j - T_i} \ln \left(\frac{R_i}{R_j}\right)$$

Найдем среднее по формуле:

$$x_{\rm cp} = \frac{\sum_{i=1}^6 x_i}{6}$$

Интервалы	E_g , Дж	E_{g} , эВ
1-7	$1,0007 * 10^{-19}$	0,6246
2-8	$1,1484*10^{-19}$	0,7168
3-9	$1,1754 * 10^{-19}$	0,7336
4-10	$1,1589 * 10^{-19}$	0,7233
5-11	$1,1652 * 10^{-19}$	0,7272
6-12	$1,1706 * 10^{-19}$	0,7306

Тогда средние значения:

$${
m E}_{g_{
m cp}}=1$$
,14 $*$ 10 $^{-19}$ Дж

$$E_{g_{cp}} = 0.7094 \text{ 3B}$$

Для второго эксперимента таким же способом найдём значение α — температурного коэффициента сопротивления. Найдём его по формуле:

$$\alpha_{ij} = \frac{R_i - R_j}{R_j t_i - R_i t_j}$$

Интервалы	α
1-7	0,00397
2-8	0,00387
3-9	0,00386
4-10	0,00381
5-11	0,00385
6-12	0,00387

Тогда $a_{\rm cp} = 0.00387$

Расчет погрешностей:

Так как мы работает с набором значений, то погрешность будем оценивать как для многократно повторяющихся измерений. Найдем СКО по формуле:

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{6} (x_i - x_{cp})^2}{6 * 5}}$$

Умножим на коэффициент Стьюдента, который для 6 измерений равен 2,57. Получим:

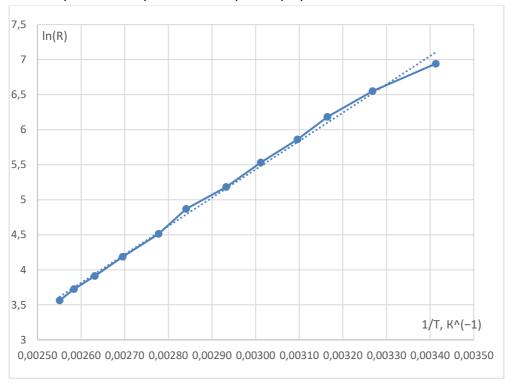
$$\Delta E_a = 0.04401 \text{ } \text{3B}$$

$$\Delta E_g = 7,0515 * 10^{-21}$$
Дж

$$\Delta \alpha = 0.5343 * 10^{-4} (1/K)$$

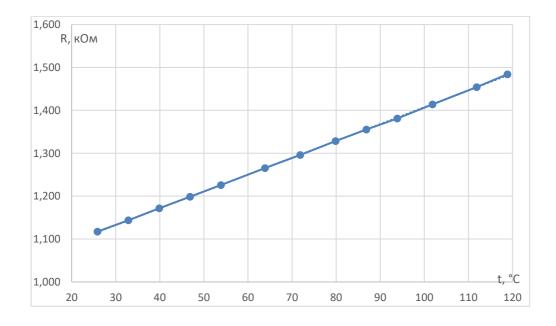
Графики:

По результатам первого эксперимента построим график:



Данный график имеет линейную зависимость. Большие отклонения происходили из-за быстрого охлаждения полупроводника за время, за которое необходимо было внести в таблицу экспериментальные данные.

Также построим график зависимостей для второго эксперимента:



Данный график также имеет линейную зависимость, что подтверждает теорию.

Результаты:

В ходе выполнения лабораторной работы были получены следующие значения:

Значение температурного коэффициента сопротивления (для металла):

$$\alpha = (38.7 \pm 0.5) * 10^{-4} (1/K)$$

По данным разных таблиц в данный диапазон входит несколько металлов: медь, серебро, платина. С большей вероятностью данный металл – медь.

Ширина запрещённой зоны для полупроводника:

$$E_a = (7,1 \pm 0,4) * 10^{-1} \ni B$$

$$E_q = (11,3 \pm 0,7) * 10^{-20} Дж$$

Данному диапазону соответствует один полупроводник: германий.

Вывод:

В ходе эксперимента была подтверждена теория о том, что сопротивление прямо пропорционально температуре, для полупроводников данная зависимость - логарифмическая (подтверждается тем, что полученные графики имеют линейный вид).